EUROPEAN PATENT

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11140569

PUBLICATION DATE

25-05-99

. APPLICATION DATE

04-11-97

APPLICATION NUMBER

09317692

APPLICANT: MITSUBISHI SHINDOH CO LTD;

INVENTOR: ODAJIMA MICHIYO;

INT.CL.

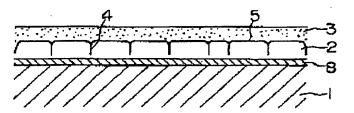
C22C 9/06 C25D 5/50 H01R 13/03

TITLE

SN OR SN ALLOY PLATED COPPER

SHEET ALLOY, AND CONNECTOR

MADE OF THE SHEET

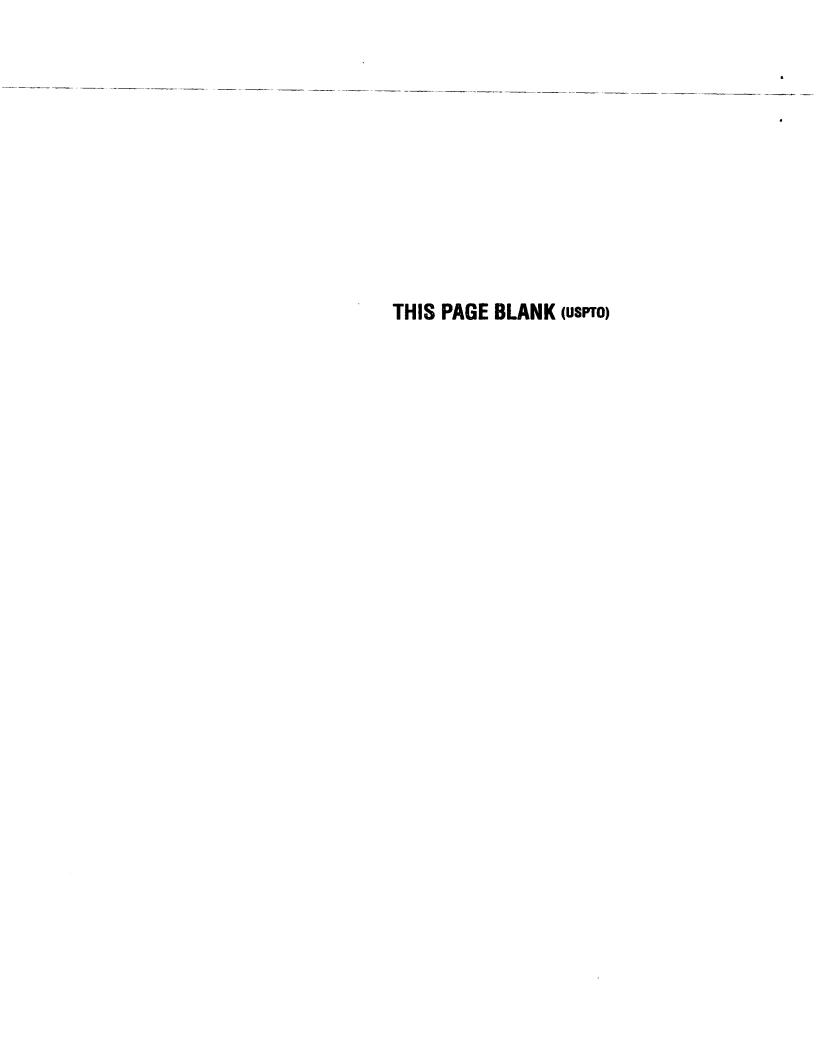


ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an Sn plated copper sheet alloy and a connector made of this sheet.

SOLUTION: This Sn or Sn alloy plated copper sheet alloy consists of a copper sheet alloy 1, a Cu undercoat layer 8 formed on the copper sheet alloy 1, a diffused alloy layer 2 composed essentially of Cu and Sn and formed on the Cu undercoat layer 8, and an Sn or Sn alloy plating finishing layer 3 formed on the diffused alloy layer 2. Further, the diffused alloy layer 2 has a structure where the face to come in contact with the Sn or Sn alloy plating finishing layer 3 is divided into granular sections 5 by grooves 4.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-140569

(43)公開日 平成11年(1999)5月25日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	F I		
C 2 2 C	9/06		C 2 2 C	9/06	
C 2 5 D	5/50		C 2 5 D	5/50	
H01R	13/03		H01R	13/03	D

審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 15 頁)

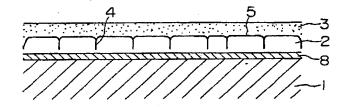
(21)出願番号	特顧平9-317692	(71) 出願人 000176822
		三菱仲銅株式会社
(22)山願日	平成9年(1997)11月4日	東京都中央区級座1丁目6番2号
		(72) 発明者 鈴木 竹四
	•	福島県会津若松市扇町128-7 三菱伸銅
•		株式会社若松製作所内
	·	(72)発明者 小田嶋 美智代
		東京都中央区銀座一丁目6番2号 三菱伸
		銅株式会社内
		(74)代理人 弁理士 富田 和夫 (外1名)
	•	
•		

(54) [発明の名称] SnまたはSn合金メッキ銅合金薄板およびその薄板で製造したコネクタ

(57)【要約】

【課題】 Snメッキ銅合金薄板およびその薄板で製造 したコネクタを提供する。

【解決手段】 鋼合金薄板1、鋼合金薄板1の上に形成されたCu下地層8、Cu下地層8の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散合金層2、この拡散合金層2の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層3からなり、前記拡散合金層2は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層3に接する側が溝4により粒状区画5に区切られた構造を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたCu下地層、Cu下地層の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区両に区切られた構造を有することを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項2】 鋼合金薄板、鋼合金薄板の上に形成されたCu下地層、Cu下地層の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が滞により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:0.1~5μmの範囲内にあることを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項3】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたCu下地層、Cu下地層の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が満により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:0.3~3μmの範囲内にあることを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項4】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区画に区切られた構造を有することを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項5】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が満により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:0.1~5μmの範囲内にあることを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項6】 鋼合金薄板、鋼合金薄板の上に形成された CuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成された Snまたは Sn合金メッキ仕上げ層からなり、前記 CuとSnを主成

分とする拡散合金層は、 $SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:<math>0.3~3~\mu$ mの範囲内にあることを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項7】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたNi下地層、Ni下地層の上に形成されたNiとSnを主成分とする拡散合金層、NiとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記NiとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区画に区切られた構造を有することを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項8】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたNi下地層、Ni下地層の上に形成されたNiとSnを主成分とする拡散合金層、NiとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記NiとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が滞により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:0.1~1.5μmの範囲内にあることを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項9】 銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたNi下地層、Ni下地層の上に形成されたNiとSnを主成分とする拡散合金層、NiとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記NiとSnを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が満により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:0.2~1.0μmの範囲内にあることを特徴とするSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項10】 前記銅合金薄板は、Ni:0.5~3 重量%、Si:0.08~0.7重量%、Sn:0.1 ~0.9重量%、Zn:0.1~3重量%、Fe:0. 007~0.25重量%、P:0.001~0.2重量 %、Mg:0.0003~0.2重量%、Pb:0.0 01~0.01重量%を含有し、さらにCr、Li、In、Ba、Pd、Au、Pt、Rhおよび1rのうちの 1種または2種以上を合計で0.0002~0.05重量%を含有し、残りがCuおよび不可避不純物からなる 組成を有する銅合金からなる銅合金薄板であることを特 徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8または 9記載のSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板。

【請求項11】 請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載のSnまたはSn合金メッキ鋼合金薄板からなるコネクタ用板材。

【請求項12】 請求項1、2、3、4、5、6、7、 8、9または10記載のSnまたはSn合金メッキ銅合 金薄板で作られたコネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、コネクタ、特に多ピンコネクタを作るためのSnまたはSn合金を仕上げメッキしたSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板およびそのSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板で製造したコネクタに関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、コネクタはCu-Zn合金(例えば、C2600)、Cu-Sn-P合金(例えば、C5191)、Mg: O. 3~2重量%、P: O. 001~0. 1重量%を含有し、残りがCuおよび不可避不純物からなる組成を有する銅合金などの銅合金薄板を切断して条とし、これをプレス加工、打抜き加工、曲げ加工などの金属加工を施すことにより作製される。この場合、得られたコネクタの良好な接触性や熱安定性を得るとともに経済性を目的に銅合金条の段階でSnまたはSn合金、Sn-Pb合金などのSn合金メッキしたり、あるいは最終的に加工を施した後SnまたはSn合金、Sn-Pb合金などのSn合金メッキを施すことが多く行われている。

【0003】この時のSnまたはSn合金メッキ仕上げ 層は、銅合金薄板の上にCu下地層またはNi下地層を 形成し、このCェ下地層またはNi下地層の上に電気メ ッキ法により形成される。さらに、Cuの下地層または N丁下地層を形成することなく、銅合金薄板の上に直接 電気メッキ法によりSnまたはSn合金メッキ仕上げ層 を形成することも行われている。この電気メッキにより SnまたはSn合金メッキ仕上げ層を形成した銅合金薄 板は、さらにリフロー処理を施すことによりSnまたは Sn合金メッキ仕上げ層の表面部を溶融させると共に、 銅合金薄板の上のCu下地層またはNi下地層とSnま たはSn合金メッキ仕上げ層の間または銅合金薄板とS nまたはSn合金メッキ仕上げ層の間に拡散合金層を形 成して仕上げられる。また、銅合金薄板をCuの下地層 を形成することなく直接溶融したメッキ浴に銅合金薄板 を通す溶融メッキ法を施すことによりSnまたはSn合 金メッキ銅合金薄板を製造することも知られている。

【0004】·

【発明が解決しようとする課題】近年、電気・電子回路部品は、多機能化に伴って回路数が増大し、これら回路を供給するコネクタも多極化が進み、ピン数も20以上ある多ピンコネクタの需要が増大してきている。例えば、自動車の組み立て工程では、人力によるコネクタの装着工程が必要とされるが、多ピン化に伴う挿入力の増大が作業員の疲労をもたらし、大きな問題になってきている。そのため挿入力の小さな多ピンコネクタが求められているが、挿入力を小さくすると離脱しやすくなって装着性が不安定となる。また、これら多ピンコネクタは

自動車のエンジン廻りのような高温で振動のある環境下で使用されることがあるが、高温に長時間さらされても接触抵抗が増大することがなく、さらに把持力が変化せず、エンジンなどの振動により外れることのない安定した装着を確保できるコネクタも求められている。

[0005]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 かかる観点から、多ピンコネクタであっても装着しやす く、かつ自動車のエンジン廻りのような高温で振動のあ る環境下で使用しても接触抵抗が増大することがなく、 また外れることのない優れた接続強度を示す多ピンコネ クタを得るべく研究を行った結果、(a)SnまたはS n合金メッキ銅合金薄板で作製したコネクタの特性は、 SnまたはSn合金メッキ銅合金薄板に形成された拡散 合金層の状態に大きく影響され、拡散合金層は、Snま たはSn合金メッキ仕上げ層に接する側に滞が形成され て満により粒状区画に区切られた構造を有すると、この SnまたはSn合金メッキ銅合金薄板で作製したコネク 夕は挿入力が小さく、かつ離脱力が大きくて振動のある 環境下で使用しても離脱することがなく、優れた特性を 示す、(b)前記SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に 接する側の拡散合金層の溝により多数の粒状区画に区切 られた粒状区画は、CuとSnを主成分とする拡散合金 層の場合は平均粒径:O.1~5μmの範囲内の大きさ を有することが好ましく、NiとSnを主成分とする拡 散合金層の場合は平均粒径:0.1~1.5μmの範囲 内の大きさを有することが好ましい、(c)前記Snま たはSn合金メッキ仕上げ層に接する側の拡散合金層の 溝により区切られた粒状区画は、CuとSnを主成分と する拡散合金層の場合は平均粒径: 0.3~3 μmの範 囲内の大きさを有することが一層好ましく、NiとSn を主成分とする拡散合金層の場合は平均粒径:0.2~ Ομmの範囲内の大きさを有することが一層好まし い、(d)前記銅合金薄板は、通常のGu-Zn合金 (例えば、C2600)、Cu-Sn-P合金(例え ば、C5191)など、コンタクトピンに使用される銅 合金薄板であればいかなる銅合金薄板であっても良い が、特にNi:0.5~3重量%、Si:0.08~ 0.7重量%、Sn:0.1~0.9重量%、Zn: 0.1~3重量%、Fe:0.007~0.25重量 %、P:0.001~0.2重量%、Mg:0.000 3~0.2重量%、Pb:0.001~0.01重量% を含有し、さらにCェ、しi、ln、Ba、Pd、A u、Pも、Rhおよび1rのうちの1種または2種以上 を合計で0.0002~0.05重量%を含有し、残り がC u および不可避不純物からなる組成を有する銅合金 からなる銅合金薄板であると、自動車のエンジン廻りの ような高温で振動のある環境下で使用しても接触抵抗お よび把持力が変化せず、エンジンなどの振動により離脱 することのない安定した装着を確保できる、(e)特

に、平均粒径: 0.1~1.5μmの範囲内の大きさに区切られたNiとSnを主成分とする拡散合金層を有するSnまたはSn合金メッキ網合金薄板で作製したコネクタは、挿入力が小さくかつ離脱力が大きくて振動のある環境下で使用しても離脱することがなく、さらに高温で振動のある環境下で使用しても接触抵抗が増大することがない、という知見を得たのである。

【0006】この発明は、かかる知見にもとづいてなさ れたものであって、(1)銅合金薄板、銅合金薄板の上 に形成されたCu下地層、Cu下地層の上に形成された ○uとSnを主成分とする拡散合金層、○uとSnを主 成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn 合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分 とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ 層に接する側が溝により粒状区画に区切られた構造を有 するSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板、(2)銅合 金薄板、銅合金薄板の上に形成されたCu下地層、Cu 下地層の上に形成されたCuとSnを主成分とする拡散 合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層の上に形 成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、 前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、Snまた はSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区 画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平 均粒径: O. 1~5μmの範囲内にあるSnまたはSn 合金メッキ銅合金薄板、(3)銅合金薄板、銅合金薄板 の上に形成されたCu下地層、Cu下地層の上に形成さ れたCuとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSn を主成分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたは Sn合金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主 成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕 上げ層に接する側が溝により粒状区画に区切られた構造 を有し、その粒状区画の大きさは平均粒径:0.3~3 μmの範囲内にあるSnまたはSn合金メッキ銅合金薄 板、(4)銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたC uとSnを主成分とする拡散合金層、CuとSnを主成 分とする拡散合金層の上に形成されたSnまたはSn合 金メッキ仕上げ層からなり、前記CuとSnを主成分と する拡散合金層は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層 に接する側が溝により粒状区画に区切られた構造を有す るSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板、(5)銅合金 薄板、銅合金薄板の上に形成されたCuとSnを主成分 とする拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金 層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層 からなり、前記CnとSnを主成分とする拡散合金層 は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝 により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画 の大きさは平均粒径: 0.1~5 μmの範囲内にあるS nまたはSn合金メッキ銅合金薄板、(6)銅合金薄 板、銅合金薄板の上に形成されたCuとSnを主成分と する拡散合金層、CuとSnを主成分とする拡散合金層

の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層か らなり、前記CuとSnを主成分とする拡散合金層は、 SnまたはSn合金メッキ仕上げ層に接する側が滞によ り粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大 きさは平均粒径:0. 3~3μmの範囲内にあるSnま たはSn合金メッキ銅合金薄板、(7)銅合金薄板、銅 合金薄板の上に形成されたNi下地層、Ni下地層の上 に形成されたNiとSnを主成分とする拡散合金層、N iとSnを主成分とする拡散合金層の上に形成されたS nまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、前記Niと Snを主成分とする拡散合金層は、SnまたはSn合金 メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区画に区切ら れた構造を有するSnまたはSn合金メッキ銅合金薄 板、(8)銅合金薄板、銅合金薄板の上に形成されたN i下地層、Ni下地層の上に形成されたNiとSnを主 成分とする拡散合金層、NiとSnを主成分とする拡散 合金層の上に形成されたSnまたはSn合金メッキ仕上 げ層からなり、前記NiとSnを主成分とする拡散合金 屑は、SnまたはSn合金メッキ仕上げ屑に接する側が 滞により粒状区画に区切られた構造を有し、その粒状区 画の大きさは平均粒径:0.1~1.5μmの範囲内に あるSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板、(9)銅合 金薄板、銅合金薄板の上に形成されたNi下地層、Ni 下地層の上に形成されたNiとSnを主成分とする拡散 合金層、NiとSnを主成分とする拡散合金層の上に形 成されたSnまたはSn合金メッキ仕上げ層からなり、 前記NiとSnを主成分とする拡散合金層は、Snまた はSn合金メッキ仕上げ層に接する側が溝により粒状区 画に区切られた構造を有し、その粒状区画の大きさは平 均粒径: 0.2~1.0μmの範囲内にあるSnまたは Sn合金メッキ銅合金薄板、に特徴を有するものであ

【0007】この発明のSnまたはSn合金メッキ銅合 金薄板を構成する銅合金薄板は、通常のゴネクタを作る ためのSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板に使用する Cu-Zn合金(例えば、C2600)、Cu-Sn-P合金(例えば、C5191)、Mg:0.3~2重量 %、P:0.001~0.1重量%を含有し、残りがC uおよび不可避不純物からなる組成を有する銅合金薄板 などいかなる種類の銅合金薄板も使用することができる が、特に、Nj:0.5~3重量%、Si:0.08~ 0.7重量%、Sn:0.1~0.9重量%、Zn: 0.1~3重量%、Fe:0.007~0.25重量 %、P:0.001~0.2重量%、Mg:0.000 3~0.2重量%、Pb:0.001~0.01重量% を含有し、さらにCr、Li、In、Ba、Pd、A u、Pt、RhおよびIrのうちの1種または2種以上 を合計で0.0002~0.05重量%を含有し、残り がCuおよび不可避不純物からなる組成を有する銅合金 からなる銅合金薄板を使用すると、熱的安定性に優れた

SnまたはSn合金メッキ銅合金薄板が得られ一層好ましい。

【0008】従って、この発明は、(10)前記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)または(9)記載のSnまたはSn合金メッキ網合金薄板において、前記網合金薄板は、Ni:0.5~3重量%、Si:0.08~0.7重量%、Sn:0.1~0.9重量%、Zn:0.1~3重量%、Fc:0.007~0.25重量%、P:0.001~0.2重量%、Mg:0.003~0.2重量%、Pb:0.001~0.01重量%を含有し、さらにCr、Li、In、Ba、Pd、Au、Pt、RhおよびIrのうちの1種または2種以上を合計で0.0002~0.05重量%を含有し、残りがCuおよび不可避不純物からなる組成を有する網合金がらなるSnまたはSn合金メッキ網合金薄板、に特徴を有するものである。

【0009】さらにこの発明は、SnまたはSn合金メッキ銅合金薄板で作られたコネクタも含むものである。 従って、この発明は、(11) 前記(1)、(2)、

(3), (4), (5), (6), (7), (8),

(9) または (10) 記載のSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板で作られたコネクタ、に特徴を有するものである。

【0010】この発明のSnまたはSn合金メッキ鍋合 金薄板のSnまたはSn合金メッキ仕上げ層側の溝によ り区画された粒状区画を有する拡散合金層は、銅合金薄 板、銅合金薄板の上に形成されたCu下地層またはNi 下地層の上にSnまたはSn合金メッキ仕上げ層を電気 メッキ法により形成し、ついで、通常より高い温度でリ フロー処理を施すことにより製造することができる。前 記Sn合金メッキ仕上げ層のSn合金は、いかなる組成 のSn合金であってもよいが、Pb:3~50重量%を 含有し、残りがSnおよび不可避不純物からなるSnハ ンダ、またはC u : 1~10重量%を含有し、残りがS nおよび不可避不純物からなるSnハンダであることが 好ましい。メッキ仕上げ層がSnである場合、拡散合金 層は二元系のC u ー S n 合金または二元系のN i ー S n 合金で構成されるが、メッキ仕上げ層がSn合金である 場合、CuとSnまたはNiとSnを主成分とする三元 系以上の合金で構成される。この銅合金薄板、銅合金薄 板の上に形成されたCu下地層またはNi下地層とSn またはSn合金メッキ仕上げメッキ層との間に形成され た拡散合金層は、通常、SnまたはSn合金メッキ仕上 げメッキ層よりも硬く、挿入力を低める意味からコネク 夕用SnまたはSn合金メッキ銅合金薄板に欠くことの できない構成である。

【0011】この発明の前記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)または(9) 記載のSnまたはSn合金メッキ銅合金薄板の拡散合金 層に形成された粒状区画について図面に基づいてさらに 詳細に説明する。

【0012】図1は、前記(1)、(2)、(3)記載のこの発明のSnメッキ銅合金薄板の断面説明図である。前記(1)、(2)、(3)記載のこの発明のSnメッキ銅合金薄板は、図1に示されるように、銅合金薄板1、銅合金薄板1の上に形成されたCu下地層8、溝4により区画された粒状区画5を有するCuとSnを主成分とする拡散合金層2、並びにSnまたはSn合金メッキ仕上げ層3から構成されている。前記溝4により区画された粒状区画5を有するCuとSnを主成分とする拡散合金層2は、これを平面状態で見ると、図3に示されるように、溝4により区画された敷石状態または地割れ状態の粒状区画5を有している。図3の説明は、後で詳述する。

【0013】この敷石状態または地割れ状態の粒状区画 5が大きいSnメッキ銅合金薄板であるほどコネクタ材 として使用した場合にコネクタの特性が優れたものとな るが、その大きさは平均粒径で5μmを越えるほど大き な粒状区画を形成することは難しく、一方、粒状区画の 大きさが平均粒径で0.1μm未満では粒状区画形成に よる効果が十分に現れない。従って、粒状区画の大きは 平均粒径: 0.1~5μmに定めた。粒状区画の大きの 一層好ましい範囲は平均粒径: 0.3~3μmである。 【0014】図4は、前記(4)、(5)、(6)記載 のこの発明のSnメッキ銅合金薄板の断面説明図であ る。前記(4)、(5)、(6)記載のこの発明のSn メッキ銅合金薄板は、銅合金薄板1の上に(Cu下地層 を形成することなく)直接、溝4により区画された粒状 区画5を有するCuとSnを主成分とする拡散合金層2 が形成され、その上にSnまたはSn合金メッキ仕上げ **層3が形成されている。銅合金薄板1の上に直接形成さ** れた溝4により区画された粒状区画5を有するCuとS nを主成分とする拡散合金層2の構成は、前記(1)、 (2)、(3)記載のこの発明のSnメッキ銅合金薄板 と同じ敷石状態または地割れ状態の粒状区画5を有する ことが確認されたので、拡散合金層2の平面状態図の記 **載は省略した。また前記(4)、(5)、(6)記載の** この発明のSnメッキ銅合金薄板の拡散合金層2に形成 される粒状区画5の大きは、前記(1)、(2)、

(3) 記載のこの発明のSnメッキ銅合金薄板と同じく、平均粒径: $0.1\sim5\mu$ mの範囲内にあることが好ましく、平均粒径: $0.3\sim3\mu$ mの範囲内にあることが一層好ましい。

【0015】図5は、前記(7)、(8)、(9)記載のこの発明のSnメッキ銅合金薄板の断面説明図である。前記(7)、(8)、(9)記載のこの発明のSnメッキ銅合金薄板は、図5に示されるように、銅合金薄板1、銅合金薄板1の上に形成されたNi下地層9、溝4により区画された粒状区画5を有するNiとSnを主成分とする拡散合金層10、並びにSnまたはSn合金

メッキ仕上げ層3から構成されている。前記溝4により 区両された粒状区両5を有するNiとSnを主成分とする拡散合金層10は、これを平面状態で見ると、溝4に より区画された粒状区画5を有している。

【0016】NiとSnを主成分とする拡散合金層10に形成された粒状区両5は、CuとSnを主成分とする拡散合金層に形成された粒状区画よりも小さいが、粒状区両5のあるNiとSnを主成分とする拡散合金層10を有するSnメッキ銅合金薄板をコネクタ材として使用した場合に耐熱特性(高温で振動のある環境下で使用しても離脱力が大きくて離脱することがなく、さらに接触抵抗が増大することがない特性)に優れたコネクタが得られる。その大きさは平均粒径で1.5μmを越えるよ

うな大きな粒状区画を形成することは難しく、一方、粒状区画の大きさが平均粒径で0.1μm未満では粒状区画形成による効果が十分に現れない。従って、NiとSnを主成分とする拡散合金層の粒状区画の大きは平均粒径:0.1~1.5μmに定めた。NiとSnを主成分とする拡散合金層の粒状区画の大きの一層好ましい範囲は平均粒径:0.2~1.0μmである。

[0017]

【発明の実施の形態】表1~表2に示される成分組成を 有する板厚: 0.3 m mの銅合金板A~日を用意した。 【0018】

【表1】

		成 分 組 成 (萬聲%)	
極	% II	Cu 以外の成分	C u お よ び 不可避不純物
	A	Zn:30. 2	残
	B	Sn: 5. 9, P: 0. 13	残
銅	С	Mg: 0. 69, P: 0. 007	残
合金板	D	Ni:1. 95, Si:0. 47, Sn:0. 46, Zn:0. 83, Fe:0. 02, P:0. 011, Mg:0. 008, Pb:0. 003, Pd:0. 001. Cr:0. 025, In:0. 0003	残
:	E	Ni: 1. 98, Si: 0. 46, Sn: 0. 48. Zn: 0. 91, Fe: 0. 03, P: 0. 010. Mg: 0. 007, Pb: 0. 005, Pt: 0. 0004	残

[0019]

【表2】

		成分組成 (重量%)	
種	% !	Cu 以外の成分	C u お よ び 不可避不純物
	ŀ	Ni: 1. 95, Si: 0. 47, Sn: 0. 46, Zn: 0. 91, Fe: 0. 03, P: 0. 010, Mg: 0. 007, Pb: 0. 005, Au: 0. 0005	残
朝合金	Ģ	Ni: 1. 95, Si: 0, 47, Sn: 0, 46, Zn: 0, 83, Fe: 0, 02, P: 0, 011, Mg: 0, 008, Pb: 0, 005, Rh: 0, 0002, Pt: 0, 0007	弢
板	Н	Ni: 1. 95. Si: 0. 47. Sn: 0. 46. Zn: 0. 83. Fe: 0. 02. P: 0. 011. Mg: 0. 007. Pb: 0. 005. Pd: 0. 02. Ir: 0. 0002. Li: 0. 0005, Ba: 0. 001	残

【0020】実施例1

表1に示される銅合金板A~Hをアルカリ脱脂、電解脱脂および酸洗いした後、下記の条件により、表3~表4に示される厚さのCu下地メッキを行い、さらに表3~表4に示される厚さのSn仕上げメッキまたは90%Sn-10%Pb仕上げメッキを行い、ついで還元雰囲気中、表3~表4に示される条件のリフロー処理を行うことにより、表3~表4に示される平均粒径を有する粒状区画および平均厚さからなる拡散合金層を形成した本発明Snメッキ銅合金薄板(以下、本発明薄板という)1~11および比較Snメッキ銅合金薄板(以下、比較薄板という)1~2を作製した。

【0021】a.Cu下地メッキ条件

メッキ浴組成:硫酸銅250g/1、硫酸60g/1、 塩素イオン50g/1、添加剤2g/1、

メッキ浴温度:30℃、 電流密度:3A/d m²

【0022】 b. Sn仕上げメッキ条件

メッキ浴組成:硫酸第一錫40g/1、硫酸110g/ 1、クレゾールスルホン酸25g/1、添加剤7g/

メッキ浴温度:20℃、 電流密度:3A/dm² 、

【0023】c. 90%Sn-10%Pb仕上げメッキ

条件

メッキ浴組成:ホウフッ化第一錫200g/1、ホウフッ化鉛20g/1、ホウフッ化水素酸235g/1、添加剂30g/1、

メッキ浴温度:25℃、

電流密度: 2A/dm²、

【0024】なお、得られた本発明薄板1~11および 比較薄板1~2の下地メッキ層、拡散合金層および仕上 げメッキ層の厚さは、電解式膜厚計により測定すると共 に、補助的に蛍光×線膜厚計、断面のSEM観察および EPMAによる観測などの手段を用いて測定した。さら に拡散合金層の粒状区画の寸法は、本発明薄板1~11 および比較薄板1~2の仕上げメッキ層を電解法により 除去して表面に拡散合金層を露出させ、拡散合金層の露 出面を電子顕微鏡により二次電子像を撮り、この組織写 真により測定した。この発明の拡散合金層の構成を一層。 理解しやすくするために、本発明薄板1の拡散合金層を 平面から見た粒状区画の電子顕微鏡組織写真を図2に示 し、さらにその写生図を図るに示した。図2の電子顕微 鏡組織写真によると、CuとSnを主成分とする拡散合 金層 2 は溝 4 により区画されて敷石状態または地割れ状 態の粒状区画5が形成されていることが分かる。

[0025]

【表3】

		朝合			-םכע	-処理条件	拡散合金層の平均	拡散合金属の粒状
植	植別合数板		Cu下地メッキの 平均厚さ(μm)	S n または S n 合金仕上げ メッキ暦の平均厚さ (μ m)	炉 潟 (℃)	処理時間 (sec)	成散音並属の千月 厚さ (μm)	区画の平均粒径 (μm)
	1	A	0.45	Sn: 0. 40	800	9	D. 81	2. 9
	2	A	0.26	Sn: 0. 71	700	1	D. 25	0. 4
本	3	B	0. 23	90Sn-10Pb:1.20	700	5	0. 14	0. 2
_	4	В	0. 15	Sn: 0. 43	800	8	0. 75	2. 5
発	5	O	0. 12	Sn: 0. 23	900	6	1. 05	3. 3
明	6	U	0. 28	Sn: 0. 57	800	8	. 0. 75	2. 5
	7	D.	0. 16	Sn: 0. 09	900	7	1. 07	4. 5
薄	8	E	0. 25	Sn: 0. 28	800	8	0.68	2. 2
板	9	F	0. 67	Sn: 0. 62	800	8	0. 57	1. 8
	i o	G	0.38	Sn: 1, 43	800	8	0.75	2. 1
	11	Ι	0.35	90Sn-10Pb: 0. 53	800	8	0.65	1. 3

[0026]

【表4】

	種別		Cu下地メッキの	SnまたはSn 合命仕上 げ	リフロー処理条件		拡散合金層の平均	拡散合金層の粒状	
種			平均厚さ(μm)	メッキ層の平均厚さ (μm)	炉 温 (℃)	処理時間 (sec)	原さ (μm)	区画の平均粒径 (μm)	
比較薄	1	A	0. 45	Sn: 0. 72	700	3	0. 06	* 0. 0 1	
板	2	В	0. 15	Sn: 0. 88	800	2	0. 07	*0.03	

(*印は、この発明の範囲から外れた値を示す)

【0027】木発明薄板1~11および比較薄板1~2を用い、図7に示される形状の雄コネクタ6および雌コネクタ7を作製し、雄コネクタ6を雌コネクタ7に挿入したのち、雄コネクタ6を雌コネクタ7から引き抜き、挿入する時の最大荷重および引き抜く時の最大荷重をそ

れぞれ10回測定し、その平均値をそれぞれ挿入力および離脱力として表5に示した。

[0028]

【表5】

離脱力 (N) 4.5

4..7

		コネクタの	特性			コネクタの	特性
, 種	S i)	挿入力 (N)	離脱力 (N)	種	체	挿入力 (N)	决
	1	2. 3	4.3	比	1	4. 0	
	2	2. 9	4.5	較薄	2	4. 1	
本	3	3. 2	5.0				
	4	2. 2	4. 1	7			
発	5	. 3. 2	4. 9				
明	6	2. 0	3.9			•	
	7	2. 0	3.8				
薄	8	2. 1	3. 9				
板	9	3. 0	5. 0	7			
	1 0	2. 2	4.0	7			
	1 1	2. 9	4. 9				

【0029】表1~表5に示される結果から、本発明薄板1~11で作られたコネクタは、いずれも挿入力が3.5(N)以下でかつ離脱力が3.8(N)以上になっており、適正な設計を行うことにより、挿入力が小さくかつ挿入後離脱することのない安定した多ピンコネクタが得られることが分かる。しかし、この発明の範囲から外れた比較薄板1~2で作られたコネクタは、挿入力が大き過ぎる不具合が生じ、多ピンコネクタとして安定性に問題があることが分かる。

【0030】実施例2

表1~表2に示される銅合金板A~Hをアルカリ脱脂、

電解脱脂および酸洗いした後、銅合金板A~Hの上に実施例1で行った条件と同じ条件により、表6~表7に示される平均厚さのSn仕上げメッキまたは90%Sn-10%Pb仕上げメッキを行い、ついで還元雰囲気中、表6~表7に示される条件のリフロー処理を行うことにより、表6~表7に示される寸法の粒状区画を有するCuとSnを主成分とする拡散合金層をもった本発明薄板12~22および比較薄板3~4を作製した。

【0031】 【表6】

		銅	Sn#たはSn合金仕上げ	リフロー	一处理条件	拡散合金層の平均	拡散合全層の粒状
種	\$!	合金板	Sn または Sn 音楽化工リ メッキ暦の平均厚さ (μm)	炉 温 (℃)	処理時間 (sec)	正成日出出の「「A 厚さ (μm)	区画の平均杭径 (μm)
	1 2	^	Sn: 0. 49	800	9	0.71	2. 6
	13	Α	Sn: 0. 85	700	7	0.20	0. 3
本	1 4	В	90Sn-10Ph:1.32	700	5	0, 11	0. 7
	15	В	Sn: 0. 46	800	8	0.70	2. 3
発	1.6	C	Sn: 0, 28	900	6	0.96	3. 1
明	17	С	Sn: 0. 73	800	8	0, 55	2. 3
_	18	D	Sn: 0, 17	900	7	.0.93	4. 1
薄	19	F	Sn:0.33	800	8	0. 52	2. 4
板	20	F	Sn: 0. 65	800	8	0. 50	1. 8
	21	G	Sn:1, 45	800	8	0. 71	2. 1
	22	н	90Sn-10Pb:0.60	800	8	0. 58	1. 2

[0032]

【表7】

		銅合	C = # + 1+ C = AALL LIF	リフロー	-処理条件	建业人人用 办证与	拡散合金層の粒状	
租	種別		S n または S n 合金仕上げ メッキ暦の平均厚さ (μm)	炉 温 (℃)	処理時間 (sec)	拡散合金層の平均 厚さ (μm)	区画の平均粒径 (μm)	
比較深	3	С	Sn:0,73	700	3	0. 04	*0.01	
杨		Đ	Sn: 0, 88	800	2	0.06	*0.02	

(*印は、この発明の範囲から外れた値を示す)

【0033】得られた木発明薄板12~22および比較 薄板3~4について、実施例1と同様にして図7に示さ れる形状の雄コネクタ6および雌コネクタ7を作製し、 挿入力、離脱力を測定し、その結果を表8に示した。 【0034】 【表8】

		コネクタ	の特性			コネクタ	の特性
種	别	挿入力 (N)	離脱力 (N)	種	3 ₁	挿人力 (N)	離脫力 (N)
	1 2	2. 7	4.5	比	3	4. 1	4. 7
	1 3	3. 0	4.7	- 較薄 - 板	4	4. 2	4.8
*	1 4	3. 3	5. 1				
	1 5	2. 3	4.1				
発	1 6	3.3	5.0				
明	1 7	2. 2	4. 1				
-	1 8	2, 2	4. 0				
薄	1 9	2. 3	4. 1				
板	20	3. 0	5. 0				
	2 1	2. 3	4.1			•	
	2 2	3. 0	4. 9				

【0035】表1~表2および表6~表8に示される結果から、本発明薄板12~22で作られたコネクタは、いずれも挿入力が3.5(N)以下、離脱力が3.8(N)以上であることが分かる。しかし、この発明の範囲から外れた比較薄板3~4で作られたコネクタは、挿入力が大きくなることが分かる。

【0036】実施例3

表 1~表 2に示される鋼合金板 A~Hをアルカリ脱脂、電解脱脂および酸洗いした後、下記のNi下地メッキ条件により、表 9~表 10に示される厚さのNi下地メッキを行い、さらに実施例 1と同じ条件で表 9~表 10に示される厚さのSn仕上げメッキまたは 90% SSn -10% Pb仕上げメッキを行い、ついて還元雰囲気中、表 9~表 10に示される条件のリフロー処理を行うことにより、表 9~表 10に示される平均粒径の粒状区画および平均厚さからなるNiとSnを主成分とする拡散合金層を有する本発明薄板 23~33および比較薄板 5~6を作製した。

【0037】d. Nゴ下地メッキ条件 メッキ浴組成:硫酸ニッケル250g/1、塩化ニッケ ル45g/1、硼酸35g/1、 メッキ浴温度:45℃、 電流密度:4A/dm²

【0038】なお、得られた本発明薄板23~33およ び比較薄板5~6のNi下地メッキ層、拡散合金層およ び仕上げメッキ層の厚さは、電解式膜厚計により測定す ると共に、補助的に蛍光×線膜厚計、断面のSEM観察 およびEPMAによる観測などの手段を用いて測定し、 た。さらに拡散合金層の粒状区画の寸法は、本発明薄板 23~33および比較薄板5~6の仕上げメッキ層を電 解法により除去して表面に拡散合金層を露出させ、拡散 合金層の露出面を電子顕微鏡により二次電子像を撮り、 この組織写真により測定した。この発明の拡散合金層の 構成を一層理解しやすくするために、本発明薄板23の NiとSnを主成分とする拡散合金層を平面から見た粒 状区画の電子顕微鏡組織写真を図6に示した。図6の電 子顕微鏡組織写真によると、NiとSnを主成分とする 拡散合金層10は溝4により区画されて粒状区画5が形 成されていることが分かる。

[0039]

【表9】

500010 - ID 411140569A - I

		鎉			リフロー	一処理条件	拡散合金層の平均	拡散合金層の粒状	
種	種別 合金		Ni下地メッキの 平均厚さ(μm)	S n または S n 合金仕上げ メッキ暦の平均厚さ ` (u m)	炉温 (°C)		版取言並信の千月 厚さ (μm)	区画の平均粒径 (μm)	
	23	A	0.41	Sn: 0. 95	900	6	0. 29	0.38	
	24	A	0.48	Sn: 0. 88	900	6	0.34	0.76	
*	2 5	В	0. 26	90Sn-10Pb:1.43	900	4	0. 10	0. 15	
_	26	В	0. 67	Sn: 1. 08	900	5	0. 23	0.28	
発	27	c	0. 51	Sn: 0. 87	900	6	0. 31	0. 61	
明	2.8	С	0.49	Sn: 0, 92	900	7 .	0. 45	1. 3	
	29	D	0. 29	Sn: 0, 78	900	6	0.30	0.44	
薄	30	E	0.56	Sn: 0. 32	900	7	0.44	1. 2	
板	3 1	F	0.34	Sn: 0. 85	900	5	U. 22	0. 28	
	3 2	G	0.38	Sn: 0. 68	900	7	0.36	0. 9	
	33	н	0.53	90Sn-10Pb: 0.89	900	4	0. 13	0. 17	

[0040]

【表10】

		銷合	Ni下地メッキの	SnまたはSn 合金仕 上げ	リフロー処理条件		拡散合金層の平均	拡散合金層の粒状	
種別		金板	平均厚さ(μm)	メッキ層の平均厚さ (μm)	炉温 (℃)	処理時間 (sec)	が取号金融の十号 厚さ (μm)	区画の平均粒径 (μm)	
比較薄	5	Α	0. 23	Sn: 0. 71	700	3	0. 03	*0.01	
板	6	В	0. 15	Sn: 0. 89	800	2	0. 04	*0.01	

(*印は、この発明の範囲から外れた値を示す)

【0041】本発明薄板23~33および比較薄板5~6を用い、図7に示される形状の雄コネクタ6および雌コネクタ7を作製し、雄コネクタ6を雌コネクタ7に挿入したのち、雄コネクタ6を雌コネクタ7から引き抜き、挿入する時の最大荷重および引き抜く時の最大荷重をそれぞれ10回測定し、その平均値をそれぞれ挿入力および離脱力として表11~表12に示した。

【0042】また、図7に示されるように雄コネクタ6を雌コネクタ7に挿入したまま、大気中、180℃にて

500時間焼鈍したものについて、焼鈍前と焼鈍後の接触抵抗の差を焼鈍による接触抵抗の増加として表11~表12に示し、さらに焼鈍後雄コネクタ6を雌コネクタ7から引き抜く時の最大荷重を測定し、その値を焼鈍後の離脱力として表11~表12に示し、熱安定性の評価を行った。

[0043]

【表11】

:2:

種	別	コネクタの特性		焼鈍コネクタの特性	
		揮入力 (N)	離脱力 (N)	離脱力 (N)	接触抵抗の増加 (mΩ)
	2 3	3. 3	5. 0	3. 6	0.6
	2 4	2. 8	4. 6	3. 5	0.5
本	2 5	3. 5	5. 1	3.8	0.4
	2 6	3. 4	5. 1	3. 7	0.4
発	·2 7	2. 6	4. 4	3. 9	0. 2
明	28	2. 8	4. 6	4. 0	. 0. 2
	2 9	2. 5	4.3	. 4. 1	0.1
薄	3 0	2. 1	3. 9	3. 7	0.2
板	3 1	2. 7	4. 6	4.3	0. 1
	3 2	2.3	4. 1	3.8	0.1
	3 3	3. 3	4.9	4.5	0.1

[0044]

【表12】

	39I	コネクタの特性		焼鈍コネクタの特性	
種		挿入力 (N)	離脱力 · (N)	離脱力 (N)	接触抵抗の増加 (m Ω)
比 較薄 板	5	4. 1	4.8	2.8	1. 3
	6	4.3	5. 3	3. 1	1. 0

表1~表2および表9~表12に示される結果から、本発明薄板23~33で作られたコネクタは、いずれも挿入力が3.5(N)以下でかつ焼鈍後離脱力が3.5(N)以上になっており、適正な設計を行うことにより、挿入力が小さくかつ挿入後離脱することのない安定した耐熱性に優れた多ピンコネクタが得られることが分かる。しかし、この発明の範囲から外れた比較薄板5~6で作られたコネクタは、挿入力が大き過ぎるかまたは焼鈍後離脱力が小さすぎるかの不具合が生じ、多ピンコネクタとして安定性に問題があることが分かる。

[0045]

【発明の効果】上述のように、この発明のSnメッキ銅合金薄板は、比較Snメッキ銅合金薄板と比べてコネクタ板材として優れており、この発明のSnメッキ銅合金薄板で作製したコネクタは、雄コネクタを雌コネクタに挿入する時の挿入力が小さいところからコネクタの挿入作業がやりやすく、離脱力が大きく、特にNiとSnを主成分とする満により粒状区画に区切られた構造を有する拡散合金層を持つSnメッキ銅合金薄板は、挿入力が

小さくかつ離脱力が大きいとともに、焼鈍による接触抵抗の増加が少ないところから、自動車のエンジン廻りのような過酷な高温環境下におけるトラブルの発生が特に少なく、従って、優れたコネクタを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のSnメッキ銅合金薄板の断面説明図である。

【図2】この発明のSnメッキ銅合金薄板のCuとSnを主成分とする拡散合金層を平面から見た電子顕微鏡組織写真である。

【図3】この発明のSnメッキ銅合金薄板のCuとSnを主成分とする拡散合金層を平面から見た電子顕微鏡による組織の写生図である。

【図4】この発明のSnメッキ銅合金薄板の断面説明図 である。

【図5】この発明のSnメッキ銅合金薄板の断面説明図 である。

【図6】この発明のS n メッキ銅合金薄板のN i とS n

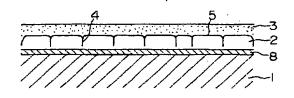
を主成分とする拡散合金層を平面から見た電子顕微鏡組 織写真である。

【図7】雄コネクタを離コネクタに挿入した状態を示す。 斜視図である。

【符号の説明】

- 1 銅合金薄板、
- 2 CuとSnを主成分とする拡散合金層、
- 3 SnまたはSn合金メッキ仕上げ層、

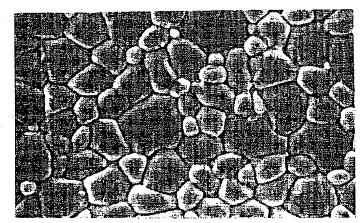
【図1】



- 4 滞、
- 5 粒状区画、
- 6 雄コネクタ
- 7 雌コネクタ
- 8 Cu下地層
- 9 Ni下地層
- 10 NiとSnを主成分とする拡散合金層、

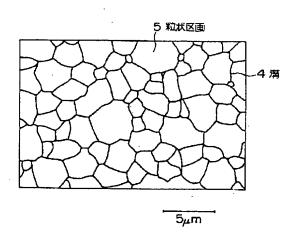
【図2】

図面代用写真

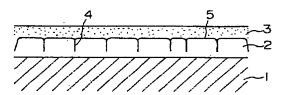


 \times 5, 000

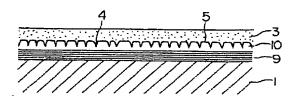
【図3】



【図4】

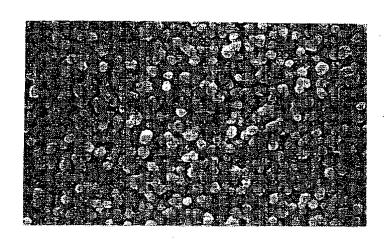


【図5】

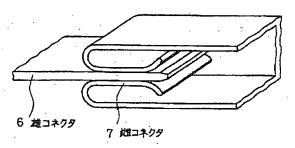


[図6]

図面代用写真



【図7】



 \times 1 0, 0 0 0

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)